## (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号 特開2001-196518

(P2001-196518A) (43)公開日 平成13年7月19日(2001.7.19)

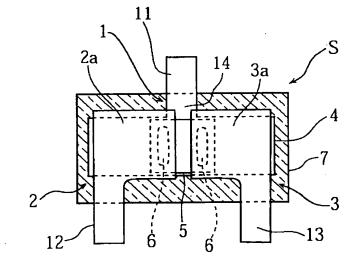
(51)Int.Cl. '	識別記号	FΙ	テーマコード (参考)
H01L 23/48		H01L 23/48	. L
	•		М .
			S
•			T .
25/04		25/04	Z
	審査請求	未請求 請求	項の数 9 O L (全12頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2000-126742(P2000-126742)	(71)出願人	000116024
			ローム株式会社
(22)出願日	平成12年 4 月27日(2000. 4. 27)		京都府京都市右京区西院溝崎町21番地
	·	(72)発明者	堀江 佳孝
(31)優先権主張番号	特願平11-306341		京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株
(32)優先日	平成11年10月28日(1999.10.28)		式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	前田 雅秀
			京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株
			式会社内
	•	(74)代理人	100086380
			弁理士 吉田 稔 (外2名)

#### (54) 【発明の名称】半導体装置

#### (57)【要約】

【課題】 内部リードに搭載された半導体チップの放熱 性を向上させることができる半導体装置を提供する。

【解決手段】 半導体チップ5と、この半導体チップ5を搭載するチップ搭載用内部リード1と、半導体チップ5の上面に電気的に接続されたチップ接続用内部リード2と、半導体チップ5および各内部リード1,2を包み込むとともに平面視長矩形状とした樹脂パッケージ7とを備え、チップ搭載用内部リード1の端部は、樹脂パッケージ7の長手方向に沿って延びる長矩形状ないし略長矩形状に形成された。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体チップと、この半導体チップを搭 載するチップ搭載用内部リードと、上記半導体チップの 上面に電気的に接続されたチップ接続用内部リードと、 上記半導体チップおよび上記各内部リードを包み込むと ともに平面視長矩形状とした樹脂パッケージとを備え、 上記チップ搭載用内部リードの端部は、上記樹脂パッケ ージの長手方向に沿って延びる長矩形状ないし略長矩形 状に形成されたことを特徴とする、半導体装置。

1

ードの面積は、上記樹脂パッケージの底面積に対して約 50%以上とされた、請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 上記半導体チップは、上記樹脂パッケー ジの長手方向に延びた上記チップ搭載用内部リードの中 間部に搭載された、請求項1または2に記載の半導体装 置。

【請求項4】 上記チップ搭載用内部リードの端部以外 の幅は、上記端部の幅と同等になるように形成された、 請求項1ないし3のいずれかに記載の半導体装置。

【請求項5】 第1および第2半導体チップと、上記各 半導体チップをそれぞれ搭載する第1および第2チップ 搭載用内部リードと、上記各半導体チップの上面に電気 的にそれぞれ接続された複数のチップ接続用内部リード と、上記各半導体チップおよび上記各内部リードを包み 込むとともに平面視長矩形状とした樹脂パッケージとを 備え、

上記各チップ搭載用内部リードの端部は、全体として平 面視において上記樹脂パッケージの長手方向に沿って延 びる長矩形状ないし略長矩形状になるように形成された ことを特徴とする、半導体装置。

【請求項6】 上記チップ搭載用内部リードの端部は、 全体として平面視において上記樹脂パッケージの底面積 全体に対して約50%以上を占有するように形成され た、請求項5に記載の半導体装置。

【請求項7】 上記各チップ搭載用内部リードの端部 は、同一平面上に配置され、これにより、上記各半導体 チップは、上記樹脂パッケージ内に並設された、請求項 5または6に記載の半導体装置。・

上記チップ接続用内部リードのうちのい 【請求項8】 ずれかの端部は、第1および第2半導体チップの両上面 40 を跨ぐように配され、これにより、上記各半導体チップ の両上面を互いに接続する、請求項5ないし7のいずれ かに記載の半導体装置。

【請求項9】 上記各半導体チップは、その上下面が互 に逆となるように上記樹脂パッケージ内に配され、 上記第1チップ搭載用内部リードの端部は、上記樹脂パ ッケージの下面近傍に配され、

上記第2チップ搭載用内部リードの端部は、上記樹脂パ ッケージの上面近傍に配された、請求項5または6に記 載の半導体装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、ダイオードやト ランジスタ等として用いられる而実装型の半導体装置に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来より、ダイオードやトランジスタ等 として用いられ、面実装可能な半導体装置が提案されて いる。図16ないし図18は、上記半導体装置の一例を 【請求項2】 平面視における上記チップ搭載用内部リ 10 示す図である。この半導体装置Sは、たとえばトランジ スタとして機能するものであり、ベース端子に相当する 内部リード91と、コレクタ端子に相当する内部リード 92と、エミッタ端子に相当する内部リード93とを備 えている。

> 【0003】各内部リード91、92、93は、各表面 がほぼ同一平面上になるように並設されており、内部リ ード91の端部に形成された略直方形状のアイランド9 4には、半導体チップ95(「ペレット」ともいう)が ダイボンディングされて搭載されている。半導体チップ 9 5 は、金線W等によってワイヤボンディングされて各 チップ接続用内部リード92,93に電気的に接続され ている。そして、半導体チップ95、金線W、各内部リ ード91,92,93は、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹 脂によりパッケージングされて樹脂パッケージ97が形 成されている。各内部リード91、92、93は折り曲 げられ、樹脂パッケージ97の外部において、外部リー ド11、12、13とそれぞれ連続させられている。

> 【0004】この半導体装置Sがたとえばパワートラン ジスタ等として用いられた場合、半導体チップ95から 発せられる熱を、樹脂パッケージ97の外部に効率的に 放出させる必要がある。上記構成の半導体装置Sでは、 半導体チップ95はアイランド94に搭載されているた め、このアイランド94が放熱体として機能し、内部リ ード91を通じて、あるいは内部リード91に接する樹 脂パッケージ97を通じて熱が放出される。この場合、 放熱効果を上げるためには、アイランド94の表面積が 大きいことが望ましい。また、半導体チップ95内に集 **積されている電子回路の機能向上を図るため、半導体チ** ップ95の大きさを大きくしたいとの要請があり、この ことからも、アイランド94の表面積が大きいことが所 望されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】上記構成において、ア イランド94の表面積を大きくするためには、各内部リ ード92、93を小さく形成することが考えられる。し かしながら、アイランド94と、各内部リード92,9 3 とは、金線W等によって接続される関係上、ほぼ同一 平面上に配置されるため、アイランド94の表面積を大 きくするには、おのずと限界がある。現状では、平面視 50 における内部リード91の面積の、樹脂パッケージ97

の底面積に対する割合が、せいぜい40%程度であり、 放熱性を向上させる上で上記割合の値を上げることが望 まれていた。

#### [0006]

【発明の開示】本願発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、内部リードに搭載された半導体チップの放熱性を向上させることができる半導体装置を提供することを、その課題とする。

【0007】上記の課題を解決するため、本願発明では、次の技術的手段を講じている。

【0008】本願発明の第1の側面により提供される半導体装置によれば、半導体チップと、この半導体チップを搭載するチップ搭載用内部リードと、半導体チップの上面に電気的に接続されたチップ接続用内部リードと、半導体チップおよび各内部リードを包み込むとともに平面視長矩形状とした樹脂パッケージとを備え、チップ搭載用内部リードの端部は、樹脂パッケージの長手方向に沿って延びる長矩形状ないし略長矩形状に形成されたことを特徴とする。具体的には、平面視におけるチップ搭載用内部リードの面積は、樹脂パッケージの底面積に対 20して50%以上とされる。

【0009】上記構成によれば、チップ搭載用内部リー **ド上に搭載された半導体チップの上面に、チップ接続用** 内部リードが接続されて、いわゆるワイヤレス構造とさ れる。そのため、チップ搭載用内部リードの端部を、た とえば平面視長矩形状とされ樹脂パッケージの長手方向 に沿って長矩形状ないし略長矩形状に延びるように形成 すれば、チップ搭載用内部リードの表面積を可能な限り 大きくして配置することができる。したがって、面積を 大きくされたチップ搭載用内部リードを通じて、あるい 30 はチップ搭載用内部リードに接する樹脂パッケージを通 じて、半導体チップから発せられる熱を外部に放出する ことができ、この半導体装置の放熱性を向上させること ができる。また、チップ接続用内部リードは、直接、半 導体チップに繋がれているので、このチップ接続用内部 リードを通じても半導体チップから発せられる熱を外部 に放出することができ、放熱性のさらなる向上に寄与す ることができる。

【0010】本願発明の好ましい実施の形態によれば、 半導体チップは、樹脂パッケージの長手方向に延びたチ 40 ップ搭載用内部リードの中間部に搭載される。これによ れば、半導体チップから発せられる熱がチップ搭載用内 部リードを通じて樹脂パッケージの長手方向に広がるよ うに伝達されるので、半導体チップがチップ搭載用内部 リードの偏った部位に搭載される場合に比べ、効率よく 放熱することができる。

【0011】本願発明の他の好ましい実施の形態によれば、チップ搭載用内部リードの端部以外の幅は、端部の幅と同等になるように形成されている。これにより、チップ搭載用内部リードを通じて放出される熱の、外部へ 50

の放熱効果をより一層高めることができる。

【0012】本願発明の第2の側面により提供される半導体装置は、第1および第2半導体チップと、各半導体チップをそれぞれ搭載する第1および第2チップ搭載用内部リードと、各半導体チップの上面に電気的にそれぞれ接続された複数のチップ接続用内部リードと、各半導体チップおよび各内部リードを包み込むとともに平面視長矩形状とした樹脂パッケージとを備え、各チップ搭載用内部リードの端部は、全体として平面視において樹脂10パッケージの長手方向に沿って延びる長矩形状ないし略長矩形状になるように形成されたことを特徴とする。具体的には、チップ搭載用内部リードの端部は、全体として平面視において樹脂パッケージの底面積全体に対して約50%以上を占有するように形成されている。

【0013】この構成によれば、樹脂パッケージ内に半導体チップを複数設ける場合、各半導体チップを搭載する各チップ搭載用内部リードの端部は、全体として平面視において樹脂パッケージの長手方向に沿って延びる長矩形状ないし略長矩形状になるように形成されている。すなわち、本半導体装置においては、半導体チップが直にチップ搭載用内部リードを接続するといった、ワイヤレス構造を採用することにより、上記構成が可能となり、各チップ搭載用内部リードの端部を全体として平面視において樹脂パッケージの底面積全体に対して約50%以上を占有するように形成することができる。そのため、各半導体チップから発せられる熱を効果的に分散させて外部に放出することができる。

【0014】本願発明の好ましい実施の形態によれば、各チップ搭載用内部リードの端部は、同一平面上に配置され、これにより、各半導体チップは、樹脂パッケージ内に並設されている。従来の構成のように、ほぼ同一平面上に半導体チップを配すれば、半導体チップを複数設けた場合、装置の大きさが平面方向に沿って広がることになる。しかし、上記のように、ワイヤレス構造を採用すれば、各半導体チップを樹脂パッケージ内に並設したとしても、装置の平面方向への広がりを抑えることができる。そのため、装置自体の大きさを実質的に小型化することができる。

【0015】本願発明の他の好ましい実施の形態によれば、チップ接続用内部リードのうちのいずれかの端部は、第1および第2半導体チップの両上面を跨ぐように配され、これにより、各半導体チップの両上面を互いに接続する。上記のように、各チップ搭載用内部リードの端部を同一平面上に配置すれば、半導体チップが並設れることになるが、その上面も同一平面上に配されるので、各半導体チップの両上面を跨ぐようにチップ接続用内部リードを配することができ、各半導体チップの両上面を互いに接続することができる。すなわち、半導体チップの信号端子を共通化することができ、半導体装置の

外部端子数を減らすことができる。そのため、部品コス トの削減を図ることができる。

【0016】本願発明の他の好ましい実施の形態によれ ば、各半導体チップは、その上下面が互に逆となるよう に樹脂パッケージ内に配され、第1チップ搭載用内部リ ードの端部は、樹脂パッケージの下面近傍に配され、第 2 チップ搭載用内部リードの端部は、樹脂パッケージの 上面近傍に配されている。この構成によれば、複数の半 導体チップの上下面が逆となるように配されることによ り、半導体チップをそれぞれ搭載するチップ搭載用内部 10 リードが樹脂パッケージ内で上下に離れて配されること になる。そのため、各内部リードが偏って樹脂パッケー ジ内に配される構成に比べ、各半導体チップから発せら れる熱がより分散され、半導体チップの各搭載用内部リ ードによる放熱性をより高めることができる。

【0017】本願発明のその他の特徴および利点は、添 付図面を参照して以下に行う詳細な説明によって、より 明らかとなろう。

#### [0018]

【発明の実施の形態】以下、本願発明の好ましい実施の 20 形態を、添付図面を参照して具体的に説明する。なお、 以下の説明においては、従来の技術の欄で説明した図1 6を再び参照する。

【0019】<第1実施形態>図1および図2は、本願 発明の第 1 実施形態に係る半導体装置 S の内部構成を示 す図である。この半導体装置Sは、半導体チップ5を搭 載するチップ搭載用内部リード1と、半導体チップ5の 上面に電気的に接続された一方のチップ接続用内部リー ド2および他方のチップ接続用内部リード3とを備えて いる。この半導体装置Sは、たとえばトランジスタとし 30 て用いられる場合、チップ搭載用内部リード1がたとえ ばベース端子(あるいはゲート端子)に相当し、一方の チップ接続用内部リード2がたとえばコレクタ端子(あ るいはドレイン端子)に相当し、他方のチップ接続用内 部リード3がたとえばエミッタ端子(あるいはソース端 子)に相当する。

【0020】チップ搭載用内部リード1の一端には、半 導体チップ5が搭載されるアイランド4が形成されてい る。そして、半導体チップ5および各内部リード1, 2, 3がエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂により所定の金 40 型等を用いて封止されて、平面視長矩形状の樹脂パッケ ージ7が形成されている。樹脂パッケージ7の外部に は、各内部リード1,2,3と連続させられた外部リー ド11,12,13がそれぞれ設けられている。なお、 半導体装置Sの外形は、図16に示す半導体装置Sと同 様である。

【0021】チップ搭載用内部リード1は、他端側が折 り曲げられ、樹脂パッケージ7の外部に露出された外部 リード11と連続させられている。チップ搭載用内部リ ード1および外部リード11は、良好な熱伝導性を有す 50 は、直接、半導体チップ5に接して繋がれているので、

る銅等からなる。チップ搭載用内部リード1の一端に形 成されたアイランド4は、放熱効果を高めるために樹脂 パッケージ7の長手方向に沿って延びる長矩形状ないし 略長矩形状にされ、その表面積が大きく形成されてい る。半導体チップ5は、樹脂パッケージ7の長手方向に 延びた上記アイランド4の中間部に搭載されている。

【0022】各チップ接続用内部リード2、3は、その 一端に各チップ接続用内部リード2、3に対してやや幅 広の平坦部2a, 3aがそれぞれ形成され、他端に外部 リード12および外部リード13とそれぞれ連続させら れている。各チップ接続用内部リード2、3および各外 部リード12, 13は、チップ搭載用内部リード1およ び外部リード11と同様に、良好な熱伝導性を有する銅

【0023】各チップ接続用内部リード2、3の平坦部 2 a、3 a は、アイランド 4 に搭載された半導体チップ 5の上方から臨むように配され、半導体チップ5の上面 とバンプ6を介して電気的に接続されている。すなわ ち、本実施形態では、半導体チップ5と、各チップ接続 用内部リード2、3との接続が、従来の構成のようにワ イヤを用いるものではなく、いわゆるワイヤレス構造と されている。換言すれば、半導体チップ5がチップ搭載 用内部リード1に搭載され、半導体チップ5の上面に各 チップ接続用内部リード2、3が接続されていることに より、各内部リード1、2、3によって半導体チップ5 の上下から挟み込む立体的な構成とされている。

【0024】上記のようなワイヤレス構造を採用するこ とにより、チップ搭載用内部リード1の表面積を可能な 限り大きくしてチップ搭載用内部リード 1 を配置するこ とができる。たとえば、上記したようにアイランド4の 形状を、樹脂パッケージ7の長手方向に沿って延びる長 矩形状ないし略長矩形状に形成することができ、たとえ ば、平面視におけるチップ搭載用内部リード1の面積 を、樹脂パッケージ7の底面積に対して50%以上(詳 細は後述)とすることができる。そのため、而積を大き くされたチップ搭載用内部リード1を通じて、あるいは チップ搭載用内部リード1に接する樹脂パッケージ7を 通じて、半導体チップ5から発せられる熱を外部に効果 的に放出することができ、この半導体装置Sの放熱性を 向上させることができる。

【0025】また、半導体チップ5は、樹脂パッケージ 7の長手方向に延びたチップ搭載用内部リード1の中間 部に搭載されているので、半導体チップ5から発せられ る熱がチップ搭載用内部リード1を通じて樹脂パッケー ジ7の長手方向に広がるように伝達される。そのため、 半導体チップ5がチップ搭載用内部リード1の偏った部 位に搭載される場合に比べ、放熱性の効率を上げること ができる。

【0026】さらに、各チップ接続用内部リード2,3

この各内部リード2、3を通じても半導体チップ5から 発せられる熱を外部に放出することができる。そのた め、半導体チップ5における放熱性を、主にチップ搭載 用内部リード1に依存していた従来の構成に比べ、高め ることができる。

【0027】ここで、上記した本実施形態における効果 を、より具体的な数値を示して説明する。詳細には、平 而視におけるチップ搭載用内部リード1の面積と、樹脂 パッケージ7の底面積とを比較することにより、放熱性 の度合いを評価することにする。なお、以下の説明で は、チップ搭載用内部リード1の面積の値を、アイラン ド4の面積と、アイランド4に接続され、半導体装置S 内で延びている部分(以下「接続リード14」という) の面積とを加えた値としている。また、以下では、チッ プ搭載用内部リード1は折り曲げられているため、厳密 には、実際の面積と異なるが、ここでは折り曲げられて いないものとして評価する。

【0028】図3は、平面視におけるチップ搭載用内部 リード1の、樹脂パッケージ7の底面積に対する割合を 説明するための図であり、同図によれば、樹脂パッケー 20 れており、放熱特性が約 2 倍に向上されたことが立証さ ジ7の底面積は、樹脂パッケージ7の奥行きA×幅Bで 求められる。一方、平面視におけるチップ搭載用内部リ ード1の面積は、アイランド4の面積と接続リード14

の面積とを加えることにより求められる。すなわち、ア イランド4の面積は、アイランド4の奥行きC×幅Dで 求められ、接続リード14の面積は、接続リード14の 奥行き E×幅 Fでそれぞれ求められる。

【0029】表1に、各辺の長さA~Fの具体的な数値 を示す。表1によれば、樹脂パッケージ7の底面積 S 1 は、4.56 mm2 である。また、接続リード14の幅 Fが 0. 4 m m であるので、チップ搭載用内部リード 1 の面積 S 2 は 2. 3 8 m m² である。したがって、チッ 10 プ搭載用内部リード1の面積 S 2 の、樹脂パッケージ 7 の底面積S1に対する割合S2/S1は、51.9%で ある。このように、チップ搭載用内部リード 1 の面積 S 2は、40%程度であった従来の構成における面積の割 合に比べ、約10%も大きくなっており、このことから 放熱性の向上が図られたことがわかる。また、実験によ り、本実施形態における構成の半導体装置Sでは、長矩 形状に形成されたアイランド4によって、チップ搭載用 内部リード1がワイヤで接続された従来の構成に比べ、 放熱量(放熱のパワー)が約2倍になったことが求めら れている。

[0030]

【表1】

[		各辺の長さ(mm)					面積 (mm²)		割合 (%)	
		Α	В	С	D	E	F	S 1	S 2	S 2 / S 1
	本実施例						0. 4		2. 38	51. 9
	変形例 1	1.6	2. 85	0. 925	2. 45	0. 225	1, 2	4. 56	2. 57	56. 4
į	変形例 2						2. 45		2. 89	63. 4

【0031】図4は、半導体装置Sの変形例(以下「変 形例1」という)を示す内部構成図である。同図によれ ば、アイランド4に繋がれている接続リード14の幅F が、図1に示す半導体装置Sの接続リード14の幅に比 べて大きくなって、チップ搭載用内部リード1が形成さ れている。

【0032】すなわち、この変形例1では、表1による と、接続リード14の幅Fが1.2mmであり、チップ 搭載用内部リード1の面積82は2.57mm であ る。したがって、チップ搭載用内部リード1の而積 S 2 40 ード14との幅を同等にすれば、上記割合 S 2を大きく の、樹脂パッケージ7の底面積 S 1 に対する割合 S 2 / S1は56. 4%になっており、図1に示す半導体装置 Sに比べ、チップ搭載用内部リード1の面積がさらに大 きくなっている。

【0033】図5は、半導体装置Sの他の変形例(以下 「変形例2」という)を示す内部構成図である。同図に よれば、接続リード14の幅Fが、図1および図4に示 す半導体装置Sの接続リード14の幅に比べてさらに幅 広になって、アイランド4の幅と同等になるように、チ ップ搭載用内部リード1が形成されている。

【0034】すなわち、この変形例2では、表1によれ ば、アイランド4の幅下がチップ搭載用内部リード1の 横幅Dと同じ2. 45 mmであり、チップ搭載用内部リ ード1の面積 S 2 は 2. 8 9 m m<sup>2</sup> である。したがっ て、チップ搭載用内部リード1の面積 S 2 の、樹脂パッ ケージ7の底面積S1に対する割合S2/S1は63. 4%になっており、図1および図4に示す半導体装置S に比べ、チップ搭載用内部リード1の面積がさらに大き くなっている。このように、アイランド4の幅と接続り することができるとともに、外部に露出する外部リード - 11の部分をより一層大きくすることができ、放熱性の 大幅な向上を図ることができる。

【0035】また、このように、面積が大きなアイラン ド4、各チップ接続用内部リード2、3が半導体装置S 内に備えられることにより、これらは、いわゆる補強材 として機能する。そのため、半導体装置Sの曲げ強度が 向上し、たとえば、外部のプリント基板に実装する際の 機械的な強度を高めることができるといった利点があ

50 る。

【0036】また、以下に示すような各内部リード1,2,3に構造的な変形を施すことによっても、放熱性を向上させることができる。すなわち、上述した半導体装置Sによれば、各外部リード11,12,13は、樹脂パッケージ7の底面の外縁付近から外部に延びている。そのため、チップ搭載用内部リード1のアイランド4を、その面積を広げるために各チップ接続用内部リード2,3が障害になり延ばすことが困難となる。

【0037】これに対し、図6に示す半導体装置Sによ 10 れば、外部リード12、13は、樹脂パッケージ7の側面の上部から外部に露出するようにされている。これにより、チップ搭載用内部リード1のアイランド4を樹脂パッケージ7内の範囲で水平方向に延ばすことができ、上述した実施形態に比べ、平面視におけるチップ搭載用内部リード1の面積S2の、樹脂パッケージ7の底面積S1に対する割合を上げることができる。

【0038】さらに、図6に示す半導体装置Sでは、半 導体チップ5が樹脂パッケージ7内の上部に位置する構 成とされるので、樹脂パッケージ7内にある接続リード 20 14が、上記実施形態の半導体装置Sに比べ長く形成さ れる。これにより、折り曲げられた接続リード14の長 さが上述した実施形態に比べ、充分長くなり、その分、 チップ搭載用内部リード1の表面積が大きくなり、放熱 性の向上に寄与することができる。

【0039】次に、この半導体装置の製造方法について 簡単に説明する。まず、チップ搭載用内部リード1を、 銅製の薄板に打ち抜きプレス加工を施した後、所定のフォーミング加工を施すことにより作製する。この場合、 チップ搭載用内部リード1は、端部に矩形状のアイラン 30 ド4を備えるように形成する。この状態では、チップ搭 載用内部リード1は、タイバーにより複数連なって一定 方向に延びた長尺状の構成とされる。また、一方のチップ接続用内部リード2および他方のチップ接続用内部リード3も、チップ搭載用内部リード1と同様に、銅製の 薄板に打ち抜きプレス加工を施した後、所定のフォーミング加工を施すことにより作製する。この場合、各内部リード2、3の端部には、平坦部2a、3aを備えるように形成する。

【0040】次いで、チップ搭載用内部リード1のアイ 40 ランド4の上面に半導体チップ5を、たとえば接着剤を用いて接続する。そして、半導体チップ5の上面に一方のチップ接続用内部リード2および他方のチップ接続用内部リード3を接続する。具体的には、半導体チップ5の上面に電解メッキによりAgからなるバンプ6を形成し成長させる。バンプ6は、半導体チップ5の上面において、長手方向の端部の対称となる位置に2つ形成する。その後、一方のバンプ6に、ハンダペーストを溶融させることによって一方のチップ接続用内部リード2の平坦部2aを接続し、他方のバンプ6に、同様にハンダ 50

ペーストを溶融させることによって他方のチップ接続用 内部リード3の平坦部3aを接続する。

【0041】半導体チップ5に上記第2、他方のチップ接続用内部リード2、3の接続が終了した後、半導体チップ5、各内部リード1、2、3を所定の金型を用いてエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂によりパッケージングを行い、樹脂パッケージ7を形成する。そして、外部に露出している各外部リード11、12、13をハンダメッキし、タイバー等の不要な部位を除去する等の工程を経て、図1、図2および図16に示すような半導体装置Sを得る。

【0042】 < 第2 実施形態 > 図7は、本願発明の第2 実施形態に係る半導体装置の斜視図である。図8は、図7に示す半導体装置の内部構成を示す図である。また、図9は、図8のX1-X1から見た断面図である。

【0043】この第2実施形態に係る半導体装置Sは、たとえばダイオードからなる第1半導体チップ21と、トランジスタからなる第2半導体チップ22とを備えている。第1半導体チップ21は、第1チップ搭載用内部リード24上に搭載されている。詳細には、第1チップ搭載用内部リード24の一端には、略矩形状のアイランド34が形成され、このアイランド34上に第1半導体チップ21が搭載されるされている。

【0044】また、第1半導体チップ21の上面には、第1チップ接続用内部リード25が接続されている。詳細には、第1チップ接続用内部リード25の一端には、略矩形状の平坦部25aが形成され、平坦部25aは、第1半導体チップ21を上方から臨むように配されるとともに、第1半導体チップ21の上面とバンプ35を介して電気的に接続されている。

【0045】一方、第2半導体チップ22は、第2チップ搭載用内部リード26上に搭載されている。詳細には、第2チップ搭載用内部リード26の一端には、樹脂パッケージ7の長手方向に沿って延びる長矩形状ないしは略長矩形状のアイランド36が形成されている。このアイランド36上に、第2半導体チップ22が搭載されている。

【0046】また、第2半導体チップ22の上面には、第2チップ接続用内部リード27および第3チップ接続用内部リード27および第3チップ接続用内部リード27の一端には、略矩形状の平坦部27aが形成され、平坦部27aは、第2半導体チップ22の上面においてほぼ半分の領域に対して上方から臨むように配されるとともに、第2半導体チップ22の上面とバンプ37を介して電気的に接続されている。また、第3チップ接続用内部リード28の一端には、平坦部28aが形成され、平坦部28aは、第2半導体チップ22の上面において上記領域と異なるほぼ半分の領域に対して上方から臨むように配されるとともに、第2半導体チップ22の上面とバンプ38を介して電気的に接

続されている。

【0047】なお、上記第1チップ搭載用内部リード24は、ダイオードの、たとえばアノード端子に相当し、第1チップ接続用内部リード25は、ダイオードのカソード端子に相当する。また、第2チップ搭載用内部リード26は、トランジスタのコレクタ端子に相当し、第2チップ接続用内部リード27は、トランジスタのベース端子に相当し、第3チップ接続用内部リード28は、トランジスタのエミッタ端子にそれぞれ相当する。

【0049】各内部リード24~28は、他端側が折り曲げられ、樹脂パッケージ7から外部に露出された外部リード29~33にそれぞれ連続させられている。上記第1チップ搭載用内部リード24および第1チップ接続用内部リード25は、樹脂パッケージ7の長手方向一端部Sa近傍の両側面Scから外部に露出された外部リード29、30に連続させられている。また、第2チップ 20搭載用内部リード26および第2チップ接続用内部リード27は、樹脂パッケージ7の長手方向他端部Sb近傍の両側面Scから露出された外部リード31、32にそれぞれ連続させられている。外部リード33は、外部リード30および外部リード32の間の側面Scから外部に露出されている。

【0050】各チップ搭載用内部リード24,26のアイランド34,36は、樹脂パッケージ7内で同一平面上に配置されている。そのため、第1および第2半導体チップ21,22も、同一平面上に並設される。

【0051】上記半導体装置Sによれば、各半導体チッ プ21, 22が各チップ搭載用内部リード24, 26の アイランド34,36に搭載され、各半導体チップ2 1,22の上面に各チップ接続用内部リード25,2 7,28を接続するといった、ワイヤレス構造が採用さ れている。また、第1チップ搭載用内部リード24のア イランド34は、第1半導体チップ21を搭載できる充 分な面積を有し、一方、第2チップ搭載用内部リード2 5のアイランド36は、略長矩形状に形成されている。 そのため、両アイランド34、36は、全体として平面 40 視において樹脂パッケージ7の長手方向に沿って延びる 長矩形状ないし略長矩形状になるように形成される。よ り具体的には、両アイランド34,36は、全体として 平面視において樹脂パッケージ7の底面積全体に対して 約50%以上を占有するよう形成される。したがって、 両アイランド34,36において面積の拡大化が図ら れ、各内部リード24~28を通じて、あるいは各内部 リード24~28に接する樹脂パッケージ7を通じて、 第1および第2半導体チップ21,22から発せられる 熱を外部に効果的に放出することができる。

【0052】また、従来の構成のように、各内部リードをほぼ同一平面上に配すれば、半導体チップを複数設けた場合、半導体装置Sの大きさが平面方向に沿って広がることになる。しかし、上記のように、第1および第2半導体チップ21、22は同一平面上に配されているが、上記のようにワイヤレス構造を適用すれば、装置の平面方向への広がりを抑えつつ、樹脂パッケージ7内において複数の第1半導体チップ21、22を配置することが可能となる。そのため、半導体装置S自体の大きさを実質的に小型化することができる。

12

【0053】図10は、図8に示す半導体装置の変形例(以下、「変形例3」という。)を示す内部構成図である。図11は、図10のX2-X2から見た断面図である。この変形例3の半導体装置では、2つのトランジスタからなる第1および第2半導体チップ41、42がそれぞれ備えられ、2つのトランジスタのエミッタ端子が1つの端子で共通とされている。

【0054】第1半導体チップ41は、第1チップ搭載 **用内部リード43上に搭載されている。詳細には、第1** チップ搭載用内部リード43の一端には、樹脂パッケー ジ7の長手方向に沿って延びる長矩形状ないし略長矩形 状のアイランド51が形成され、アイランド51上に は、第1半導体チップ41が搭載されている。第1半導 体チップ41の上面には、第1チップ接続用内部リード 4 4 が接続されている。詳細には、第1チップ接続用内 部リード44の一端には、平坦部44aが形成され、平 坦部44aは、第1半導体チップ41を上方から臨むよ うに配されるとともに、第1半導体チップ41の上面と バンプ53を介して電気的にそれぞれ接続されている。 【0055】同様に、第2半導体チップ42は、第2チ ップ搭載用内部リード45上に搭載されている。詳細に は、第2チップ搭載用内部リード45の一端には、樹脂 パッケージ7の長手方向に沿って延びる長矩形状ないし 略長矩形状のアイランド52が形成され、アイランド5 2上には、第2半導体チップ42が搭載されている。第 2半導体チップ42の上面には、第2チップ接続用内部 リード45が接続されている。詳細には、第2チップ接 続用内部リード45の一端には、平坦部45aが形成さ れ、平坦部45aは、第2半導体チップ42を上方から 臨むように配されるとともに、第2半導体チップ42の 上面とバンプ54を介して電気的に接続されている。 【0056】各チップ搭載用内部リード43,45のア

【0056】各チップ搭載用内部リード43,45のアイランド51,52は、樹脂パッケージ7内で同一平面上に配置され、かつアイランド51,52の互いの端部が接近して並設されている。これにより、第1および第2半導体チップ41,42も、同一平面上に並設される。

【0057】両半導体チップ41,42の上面には、第 3チップ接続用内部リード47が接続されている。詳細 50 には、第3チップ接続用内部リード47の一端には、略

矩形状の平坦部 4 7 a が形成され、平坦部 4 7 a は、各 半導体チップ41、42を上方から臨むように配される とともに、各半導体チップ41,42の上面とそれらを **跨ぐようにしてバンプ55,56を介して電気的に接続** されている。すなわち、上記したように、アイランド5 1,52は、樹脂パッケージ7内で同一平面上に配置さ れるため、第1および第2半導体チップ41、42も、 同一平面上に並設される結果、それらの上面に第3チッ プ接続用内部リード47を接続することが可能となる。

【0058】なお、第1チップ搭載用内部リード43 は、一方のトランジスタの、たとえばコレクタ端子に相 当し、第1チップ接続用内部リード44は、ベース端子 に相当し、第2チップ搭載用内部リード45は、他方の トランジスタのコレクタ端子に相当し、第2チップ接続 用内部リード46は、ベース端子に相当し、第3チップ 接続用内部リード47は、一方および他方のトランジス タのエミッタ端子に相当する。すなわち、本変形例 3 で は、第3チップ接続用内部リード47によって両トラン . ジスタのエミッタ端子を共通化して用いている。

【0059】上記構成によれば、各搭載用内部リード4 20 3、45のアイランド51、52は、略長矩形状に形成 されるため、全体として平面視において樹脂パッケージ 7の長手方向に沿って延びる長矩形状ないし略長矩形状 になるように形成される。したがって、上記実施形態と 同様に、両アイランド51,52において面積の拡大化 が図られ、半導体チップ41,42から発せられる熱を 外部に効果的に放出することができる。また、上記のよ うなワイヤレス構造を適用するようにすれば、たとえば □約0.9mmの半導体チップからなる2つのトランジ スタを収納することができる。

【0060】さらに、トランジスタのエミッタ端子を共 通化することにより、半導体装置 S の外部に露出する端 子数を減らすことができるので、部品コストの削減を図 ることができる。なお、上記半導体装置Sにおいては、 2つのトランジスタの共通となる端子は、エミッタ端子 に限らず、コレクタ端子やベース端子でもよい。

【0061】図12は、図8に示す半導体装置Sの他の 変形例(以下、「変形例4」という。)を示す内部構成 図である。図13は、図12のX3−X3から見た断面 図である。この変形例4の半導体装置では、上記変形例 40 3の半導体装置と同様に、2つのトランジスタからなる 第1および第2半導体チップ61、62をそれぞれ備え られているが、第1および第2半導体チップ61,62 は、その上下面が互に逆となるように樹脂パッケージ7 内に配されている。

【0062】すなわち、第1半導体チップ61は、第1 チップ搭載用内部リード64の一端に形成された、樹脂 パッケージ7の長手方向に延びる長矩形状のアイランド 71上に搭載されている。第1半導体チップ61の上面 には、第1チップ接続用内部リード65および第2チッ 50 71,72において面積の拡大化が図られ、各半導体チ

プ接続用内部リード660一端にそれぞれ形成された平 坦部 6 5 a, 6 6 aが、半導体チップ 6 1 を上方から臨 むように配されるとともに、半導体チップ61の上面と バンプ73、74を介して電気的にそれぞれ接続されて

14

【0063】一方、第2半導体チップ62は、第2チッ プ搭載用内部リード67に搭載されているが、本変形例 4では、半導体チップ62のアイランド72に対する搭 載方向が、半導体チップ61のそれと異なっている。す 10 なわち、半導体チップ 6 1 は、アイランド 7 1 の上面に ダイボンディング等で接続されているが、半導体チップ 62は、アイランド72の下面にダイボンディング等で 接続されている。

【0064】また、第2半導体チップ62の下面に第3 チップ接続用内部リード68および第4チップ接続用内 部リード69が電気的に接続されている。すなわち、チ ップ接続用内部リード68,69の一端には、平坦部6 8 a, 6 9 aが形成され、平坦部 6 8 a, 6 9 a は、半 導体チップ62の下面を下方から見上げるように配され るとともに、半導体チップ62の下面にバンプ75.7 6を介して電気的にそれぞれ接続されている。

【0065】すなわち、各半導体チップ61,62は、 その上下面が互に逆となるように樹脂パッケージ7内に 配され、第1チップ搭載用内部リード64のアイランド 71は、樹脂パッケージ7の下面近傍に配され、第2チ ップ搭載用内部リード67のアイランド72は、樹脂パ ッケージ7の上面近傍に配されている。

【0066】なお、第1チップ搭載用内部リード64 は、一方のトランジスタのたとえばコレクタ端子に相当 し、第1チップ接続用内部リード65は、ベース端子に 相当し、第2チップ接続用内部リード66は、エミッタ 端子に相当し、第2チップ搭載用内部リード67は、他 方のトランジスタのコレクタ端子に相当し、第3チップ 接続用内部リード68は、ベース端子に相当し、第4チ ップ接続用内部リード69は、エミッタ端子に相当す

【0067】各内部リード64~68は、樹脂パッケー ジアの外部に露出された外部リード29~33にそれぞ れ連続させられ、また、第4チップ接続用内部リード6 9は、外部リード29と外部リード31との間の側面S c から外部に延びた外部リード70に連続させられてい る。

【0068】この変形例4においては、各半導体チップ 61,62は、その上下面が互に逆となるように樹脂パ ッケージ7内に配されている。しかし、各搭載用内部リ ード64、67のアイランド71、72は、全体として 平面視において樹脂パッケージ7の長手方向に沿って延 びる長矩形状ないし略長矩形状になるように形成され る。したがって、上記実施形態と同様に、両アイランド ップ61、62から発せられる熱を外部に効果的に放出することができる。

【0069】しかも、この変形例4によれば、第1チップ搭載用内部リード64のアイランド71は、樹脂パッケージ7の下面近傍に配され、第2チップ搭載用内部リード67のアイランド72は、樹脂パッケージ7の上面近傍に配されているため、各半導体チップ61、62が樹脂パッケージ7内で上下に離れて配されることになる。そのため、内部リード64~69が偏って樹脂パッケージ7内に配される構成に比べ、半導体チップ61、62の各チップ搭載用内部リード64、67による放熱性をより高めることができる。

【0070】以上のように、本第2実施形態においては、内部リードによって半導体チップを上下方向から挟み込む立体的な構成とすることにより、放熱性に優れ、かつ半導体チップを複数備えることが可能な半導体装置 Sを提供することができる。なお、樹脂パッケージ7内に設けられる半導体チップの数は、上記2個に限らず、それ以上の数の半導体チップを備えるようにしてもよい。また、それに応じて半導体装置 Sから外部に露出す 20 る端子数は、2端子あるいは7端子以上の端子を有するようにしてもよい。

【0071】次に、上記第2実施形態に係る半導体装置の製造方法を、変形例4の半導体装置に基づいて簡単に説明する。上記半導体装置の製作には、たとえば、図14に示すように、一定方向に延びた長尺状の、たとえば銅からなる薄板81に対して打ち抜きプレス加工を施した後、所定のフォーミング加工を施すことにより、各内部リード64~69および外部リード29~33,70の原型となる部分を形成する。この場合、各チップ搭載30用内部リード64,67は、その端部に矩形状のアイランド71,72を備えるように形成する。なお、図中、82は送り穴を示す。

【0072】次いで、各チップ搭載用内部リード64,67のアイランド71,72の上面に半導体チップ61,62を、たとえば接着剤を用いて接続する。そして、半導体チップ61,62の上面に、たとえば、Agからなるバンプ73~76を形成し成長させる。

【0073】その後、薄板81の長手方向に延びる一点 破線で示す折り返しラインL1に沿って、図15に示す 40 ように、薄板81の個片83を反転軸Cを中心にして反 転させる。これにより、半導体チップ62のバンプ75,76は、チップ接続用内部リード68,69の各平 坦部68a,69aに接続される。同様に、半導体チップ61のバンプ73,74も、チップ接続用内部リード65,66の各平坦部65a,66aに接続される。なお、上記個片83の大きさは、個片8を折り返したときに各半導体チップ61,62が各バンプ73~76を介して適切に各平坦部65a,66a,68a,69aに接続されるように、予め設定されて形成されている。50

【0074】次に、各半導体チップ61、62、各内部リード64~69を所定の金型を用いて熱硬化性樹脂によりパッケージングを行い、樹脂パッケージ7を形成する。そして、外部に露出している各外部リード29~33、70をハングメッキし、タイバー等の不要な部位を除去する等の工程を経て、図12および図13に示すような半導体装置Sを得る。

【0075】このように、薄板81の個片83を折り返すことにより、半導体チップ61,62を各内部リード1065,66,68,69の平坦部65a,66a,68a,69の平坦部65a,66a,68a,69aに対して精度よく接続することができる。なお、上記方法は、上述した第1および第2実施形態に示した半導体装置Sに適用することが可能である。

【0076】もちろん、この発明の範囲は上述した実施の形態に限定されるものではない。たとえば、半導体チップとしては、上記したダイオードやトランジスタに限らない。また、ダイオードの種類としては、たとえばスイッチングダイオードやショットキーバリアダイオード等を適用することができるが、これらに限定されるものではない。また、トランジスタとしては、たとえばMOSFETやバイポーラトランジスタ等が適用できるが、同様に、これらに限定されるものではない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本願発明の第1実施形態に係る半導体装置の上面から見た内部構成図である。

【図2】図1に示す半導体装置の側面から見た内部構成図である。

【図3】平面視におけるチップ搭載用内部リードの、樹脂パッケージの底面積に対する割合を説明するための図である。

【図4】半導体装置の変形例を示す上面から見た内部構成図である。

【図5】半導体装置の他の変形例を示す上面から見た内部構成図である。

【図6】半導体装置の他の変形例を示す側面から見た内部構成図である。

【図7】本願発明の第2実施形態に係る半導体装置の斜 視図である。

【図8】図7に示す半導体装置の上面から見た内部構成図である。

【図9】図7に示す半導体装置のX1-X1から見た断面図である。

【図10】半導体装置の変形例を示す上面から見た内部 構成図である。

【図11】図10の変形例のX2-X2から見た断面図である。

【図12】半導体装置の他の変形例を示す上面から見た 内部構成図である。

【図13】図12の変形例のX3-X3から見た断面図 50 である。 17 【図 1 4】第 2 実施形態に係る半導体装置の製造方法を 説明するための図である。

【図15】第2実施形態に係る半導体装置の製造方法を 説明するための図である。

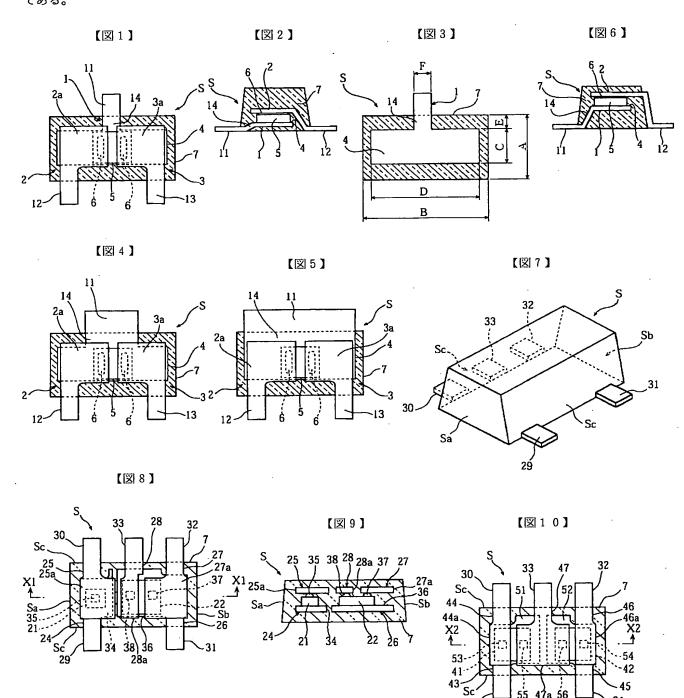
【図16】従来の半導体装置の斜視図である。

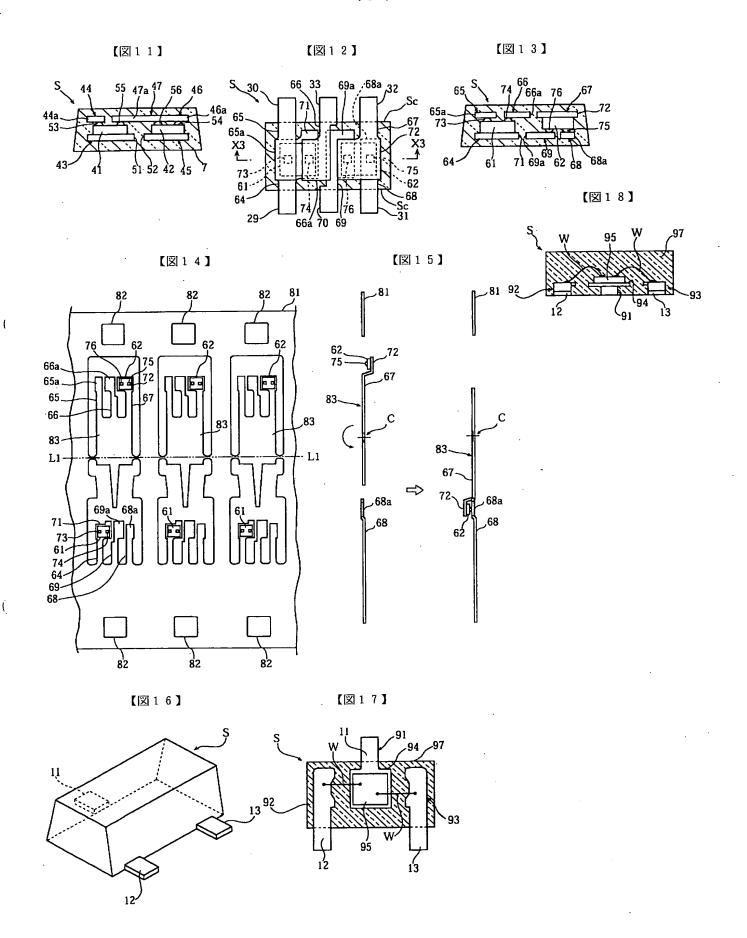
【図17】従来の半導体装置の上面から見た内部構成図である。

【図18】従来の半導体装置の正面から見た内部構成図である。

### 【符号の説明】

- 1 チップ搭載用内部リード
- 2 一方のチップ接続用内部リード
- 3 他方のチップ接続用内部リード
- 4 アイランド
- 5 半導体チップ
- 7 樹脂パッケージ
- S 半導体装置





フロントページの続き

(51)Int. Cl. <sup>7</sup> 25/18

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)